山田俊輔、本阿弥眞治、元祐昌廣、石川仁(東理大)

Control of backward facing step flow by stability analysis in low Reynolds number

S. Yamada*, S. Honami*, M. Motosuke*, and H. Ishikawa*

* Tokyo University of Science

ABSTRACT

The objective of this study is to control the reattachment process of the separating and reattaching flow by the synthetic jet over a backward facing step in a low Reynolds number range. To determine the exciting frequency of the synthetic jet, this paper presents the stability analysis of the separating shear layer downstream of the step. The Reynolds number based on the step height ranges from 133 to 3670. The results show effectiveness of the synthetic jet for flow control. The reattachment length on the lower wall decreases due to the vortices which are generated by the synthetic jet with the exciting frequency.

Key Words: backward facing step, separating shear layer, instability analysis, flow control

1. 序論

近年、小型流体機械の開発が注目され、低レイノルズ 数域におけるはく離再付着現象は、流体機械の駆動効 率に影響することから、はく離再付着流れの制御が必 要と考えられる⁽¹⁾。本研究では、低レイノルズ数域後方 ステップ流れにおける再付着距離のレイノルズ数依存 性及び周期的な流れの構造に着目し、はく離せん断層に おける安定性解析を行った。この安定性解析に基づいて、 シンセティックジェット(以下 SJ)のじょう乱周波数を 決定し、はく離せん断層の励起による再付着距離の制 御及びその流動機構を解析することを目的とする。

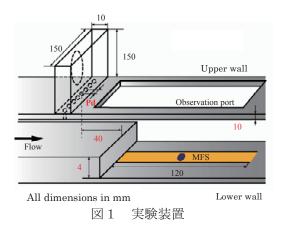
2. 実験装置及び方法

図1に実験流路の概略を示す。風洞は流路入口にブロ ワを設置した吐出し式で、10×150mmの矩形断面(ア スペクト比15)を有し、ステップ高さ*H*は4mm、拡大 比は1.67とした。SJは10×150×150mmのキャビテ ィを有し、オリフィス部の長さは10mm、ジェット孔径 *d*は1mm、ジェット孔間隔10*d*の多孔ジェットとした。 駆動源にはスピーカを用い、ステップの対壁側で、ステ ップ端上流40mmの位置に設置した。

代表速度をステップ上流部の断面平均流速 U_m 、代表 長さを Hとするレイノルズ数 Re_Hは 133 から 3670、 そいて、SJ の VR (ジェットの最大吹き出し速度と U_m の速度比)は3 とした。測定には、壁面近傍の流速と流 れ方向を検知可能な Micro Flow Sensor (以下 MFS)を 用いた。MFS はステップ壁側のスパン中央に設置し、 XH=1 から XH=28.5まで計測した。MFS のサンプ リング周波数は1kHz、サンプリング時間は10s である。 再付着点は、計測時間に対する順流時間の割合である順 流率 prが下流に向かって増加する時の50%の位置と定 義する。また、XY断面の流れの可視化を実施した。ト レーサとしてアルコールミスト、光源にはYAG レーザ、 撮影にはハイスピードカメラを用いた。

はく離せん断層が不安定となる周波数帯を解析する ために、安定性解析を行った。安定性解析には、二次元 撹乱方程式としたOrr-Sommerfeld方程式の固有値解か ら、はく離せん断層が不安定となる無次元波数と時間成 長率を計算した。この無次元波数と時間成長率から Gaster 変換を用いて空間成長率を算出した。

また、Orr - Sommerfeld 方程式の固有値解を算出す るために、PIV 計測により得られた再付着点上流域にお ける平均速度分布を使用した。



3. 結果および議論

図2に対壁側とステップ側におけるRenとはく離及び 再付着距離X_i/Hを示す。添字iはLがステップ壁側、 Uが対壁側を示す。また、添字jは、Rで再付着点、S がはく離点を示す。Ren=133よりステップ側の再付着 距離X_iRは増加し、Ren=670から減少する。

図3に X_{IR} が増加する領域で R_{eH} = 552における FFT 解析のパワースペクトル密度(PSD)分布を示す。再付着 点付近(XH = 20)から卓越周波数 36Hz(印 A)を中心に 高い PSD 値が分布する。また、36Hz よりやや低いピー クが 21Hz から 27Hz 付近に分布し、そのうち 24Hz(印 B)が最も高い。下流へ向かい 24Hz、36Hz の PSD 値の ピークは高くなる。 X_{IR} が増加する流れでは、周期的な 流れの構造が X_{IR} 下流域で現れる。

図 4 に安定性解析による無次元波数 a, に対する空間 成長率 a を示す。各 Ren における a の極大値はおよそ 3.2 となる。この a を周波数に換算し、安定性解析の結 果より SJ の周波数 FsJ を 10、36、70、150Hz とした。

図5及び6に、SJによる流れの可視化とpを示す。 図5(b)では、はく離せん断層の横渦は、図5(a)の横渦よ りも上流から形成され、横渦はXH=6付近でステップ 側の壁に付着する。図6(a)を見ても、FsJ=36Hzの時、 X_{IR} は減少し、SJ の効果が確認できる。一方、図 6(b) では、全ての周波数でpの傾向は F_{SJ} = 0Hzの時とは 大きく異なり、再付着距離も著しく減少する。また、SJ によるpはステップ付近から高く、下流に向かうに従っ て減少から増加へ転じる。

図7は、FsJ=0Hzの時のXiRで無次元化した各じょう乱周波数の再付着距離を示す。再付着距離の減少に効果的なじょう乱周波数は、Renの増加と伴に36、70、150Hzと増加している。従って、Renの増加に伴い、SJによる制御に有効な周波数域は拡大する。

4. 結論

低レイノルズ数域後方ステップ流れの制御に対し、安 定性解析から決定したじょう乱周波数は、再付着距離の 制御に有効であることが判明した。

参考文献

(1) M. G. el. Hak, (2000)"Flow Control : Passive, Active, and Reactive Flow Management", Cambridge University Press, London, United Kingdom

